

L20020M

20W, 28V 通用 LDMOS 射频功率晶体管



Mar 20 2021

Product datasheet.V1.0

概要描述

L20020M 是一款 20W 的高可靠性 LDMOS 射频功率晶体管,专为高频至 3GHz 的宽带商业和工业应用而设计。可支持 AB/B 类和 C 类中所有典型的调制格式。同时还可以支持 CW、pulsed CW 或其他线性应用。

典型应用性能

测试条件: Vds = 28 V, Idq = 50mA; 信号模式: CW 测试于东科芯测试架,焊接装配,测试频段: 960MHz

Freq (MHz)	P1dB (dBm)	P1dB (W)	P1dB Eff (%)	P1dB Gain (dB)	P3dB (dBm)	P3dB (W)	P3dB Eff (%)
2800	45.63	36.5	49.6	10.86	46.42	43.9	51.7
2850	45.02	31.8	51.5	11.65	45.83	38.3	53.6
2900	44.05	25.4	49.4	11.6	44.89	30.8	51.8

产品特点

- 提供出色的效率和线性化能力;
- 内部集成 ESD 保护技术;
- 无铅,符合 RoHS 2.0 标准;
- 优异的热稳定性以及低热载流子注入(HCI)漂移;
- 采用支持宽正负栅极/漏极电压范围内运行,可用于改进 C 类工作性能。

应用

- 通用功率放大器
- L、S 波段功率放大器



典型参数说明

表 1. 热特性参数

参数	符号	值	单位
热阻(管芯封装至法兰) 测试条件:外壳温度 85℃、Tj=200℃ ,DC 直流测试	$R_{ heta JC}$	1.6	°C/W

表 2. 极限参数

参数	符号	值	单位
漏极电压	$ m V_{DSS}$	+65	Vdc
栅极电压	$ m V_{GS}$	-10 to +10	Vdc
工作电压	V_{DD}	+32	Vdc
储存温度范围	$\mathrm{T}_{\mathrm{stg}}$	-65 to +150	°C
封装工作温度	T_{C}	+150	°C
工作结温	T_{J}	+225	°C

注意: 在最高结温下连续运行将影响 MTTF。

表 3. ESD 静电保护参数

测试模型	测试标准规范	级别	现象描述
人体放电模式 (HBM)	JESD22-A114E	CLASS 2	施加 2000V ESD 脉冲时通过, 但是施加 4000V ESD 脉冲时器件发生失效

表 4. 负载失配测试

基于东科芯测试架,50 欧姆系统,

测试条件: V_{DD} = 28 Vdc, I_{DQ} = 50 mA, Freq= 2900MHz

VSWR 10:1 at 20W pulse CW Output Power 晶体管性能无衰减



表 5. 电学特性参数(TC=25°,除非特殊注明)

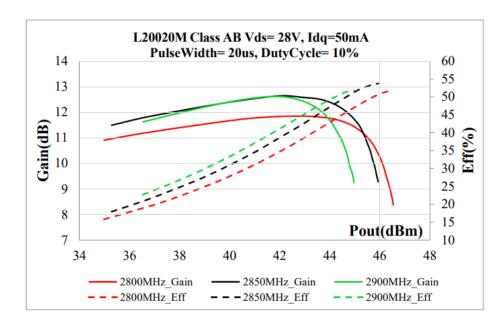
	直流特性				
参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{(BR)DSS} 击穿电压	$V_{DS} = 0 \text{ V}$, $I_{DS} = 500 \text{ uA}$	65	70		V
I _{DSS} 漏极漏电电流	$V_{DS} = 50 \text{ V}$, $V_{GS} = 0 \text{ V}$			1	μΑ
I _{DSS} 漏极漏电电流	$V_{DS}=28~V$, $V_{GS}=0~V$			1	μΑ
I _{GSS} 栅极漏电电流	$V_{DS} = 0 V$, $V_{GS} = 9 V$			1	μΑ
V _{GS(th)} 开启电压	$V_{DS} = 28 \text{ V}, I_D = 600 \text{ uA}$		1.98		V
V _{GS(Q)} 栅极静态电压	$V_{DS} = 28V$, $I_D = 50 \text{mA}$		2.53		V
C _{ISS} 共源输入电容	$V_{GS} = 0 \text{ V}, V_{DS} = 28 \text{ V}, F = 1 \text{ MHz}$		23.5		pF
Coss共源输出电容	$V_{GS} = 0 \text{ V}, V_{DS} = 28 \text{ V}, F = 1 \text{ MHz}$		9.7		pF
C _{RSS} 共源反馈电容	$V_{GS} = 0 \text{ V}, V_{DS} = 28 \text{ V}, F = 1 \text{ MHz}$		0.7		pF

注意: V_{GS(Q})--栅极静态电压: 数据来源于典型应用测试。

典型性能曲线与测试版图

性能曲线

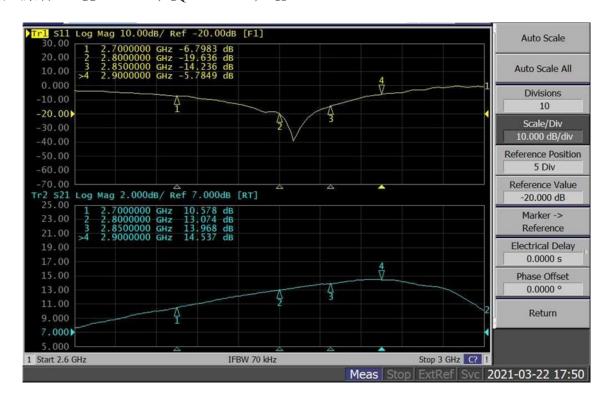
I: 功率增益和漏极效率作为脉冲输出功率的函数曲线





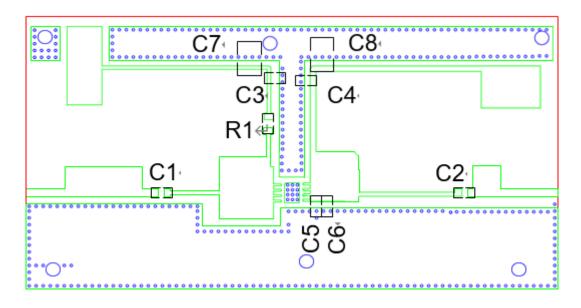
Ⅱ: 小信号测试性能

测试条件: V_{DD} = 28Vdc, I_{DQ} = 250 mA, V_{GS}=3.75V



测试版图

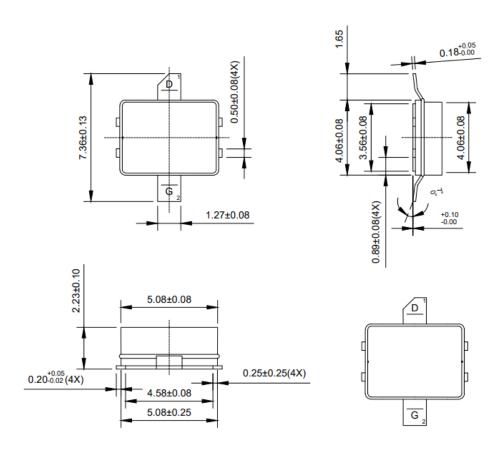
2800-2900MHz



更多测试数据具体见测试报告。



封装尺寸图



注意: 所有尺寸均以毫米 (mm) 为单位。

版本修订记录

日期	版本	修订说明	备注
2021-03-20	1.0	发布初版数据手册	

注意事项

- (1) 本说明书中的内容,随着产品的改进,有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 http://www.rfwatt.com/.
- (2) 请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件,使 PA 内的功耗不超过封装的容许功耗。 更多频段测试数据请参考相应测试报告。